Vol 25, No 6 December 2005

SiC陶瓷与钛合金 (Ag-Cu-Ti)-SiCp 复合钎焊接头组织结构研究

林国标1,黄继华1,毛建英2,李海刚2

(1. 北京科技大学 材料科学与工程学院, 北京 100083; 2 航天科技集团公司一院七○三所, 北京 100000)

摘要:用合金化的 A_g -Cu-T i粉及 SiC粉组成的混合粉末钎料, 真空无压钎焊 SiC陶瓷和 T i合金。研究结果表明, 在 A_g -Cu-T i粉末钎料中加入 15volio~ 30volio SiC粉末能明显降低接头热应力, 获得完整的 SiC颗粒增强的复合接头。 加入的 SiC颗粒、SiC陶瓷母材均与连接层中的 T i起反应, 形成表面反应层 T i_gSiC₂及分布于 A_g -Cu-T i合金中的 T i Si化合物, 随 SiC颗粒增加, 反应层变薄。连接层中的 Cu元素与连接的 T i合金相互扩散, 形成 Cu-T i相界面扩散 带。

关键词: SiC陶瓷; Ti合金; 连接; 复合接头

中图分类号: TG407 文献标识码: A 文章编号: 1005-5053(2005)06-0024-05

碳化硅陶瓷具有优异的高温强度、良好的耐腐 蚀抗氧化及耐磨性能, 是应用于高温场合的一种重 要的材料, 其中烧结 SiC 陶瓷性能较高, 反应烧结 SC陶瓷次之, 再结晶 SC陶瓷由于没有加入反应助 剂性能较低。与其他陶瓷材料一样、SC陶瓷也存 在延性和冲击韧性低、加工性能差等缺点,将 SC陶 瓷和金属连接在一起使用可以获得彼此互补的优 势, 有利于扩大 SC陶瓷的应用, 研究比较多的为烧 结 SC 陶瓷连接, 连接的主要方法有扩散焊 [1~3]和 钎焊[45]。扩散焊需要焊接件、中间层表面光滑平 整,需要较高的焊接压力,对连接表面的加工和连接 设备要求高。比较而言, 钎焊对表面加工精度要求 较低,可在无压或小压力下进行焊接,接头形状尺寸 适应性广, 工艺成本相对较低等优点, 因此, 具备更 大的应用范围和发展前景。目前业已研究的 Sic陶 瓷与 Cu, Ni和 TiAl合金钎焊连接[45], 使用的为箔 状 A g-Cu-T i合金并辅以一定的焊接压力。 A g-Cu-T i 活性钎料对大部分陶瓷和金属均有很好的润湿性和 连接性,但它的高温性能较差。为了提高钎焊接头 的高温性能,近些年来也发展了一些高温活性钎料 如 Pd-N i-T i Cu-N i-T i和 S i-T i等 [6~8], 但相应的钎焊 温度较高,大多高于 1200℃。对于某些金属如钛合

组织结构的变化,使用较低钎焊温度 Ag-Cu-Ti针料 仍是一种比较好的选择。金属和陶瓷连接还面临着 一个共同的问题, 即由于两者热膨胀系数通常差别 较大, 容易在接头中产生较大的热应力[9]。目前, 降低钎焊接头热应力方法主要有两种: 一种是加入 软性金属夹层如 Ni和 Cu等[8 10], 通过其塑性变形, 缓解接头的热应力: 另一种是降低连接层的热膨胀 系数,目前这方面已作了一些研究。如通过自蔓延 高温合成办法在连接层中形成低膨胀系数 T £ [11] 或 形成 TC含量呈梯度变化的连接层^[12], 该方法需要 高温连接,目前尚在研究发展过程中;或直接加入低 膨胀系数的增强相,如在在 63Ag-34Cu-2Ti-1Sn活性 钎料中加入适量的碳短纤维用来连接氧化铝陶瓷和 不锈钢^[13]、在适当含 Ti量的 Ag-Cu-Ti活性钎料中 加入 15vol% Alo,粉末连接 Alo,陶瓷[14],接头强 度均获得了提高。这些说明在金属钎料中加入低膨 胀系数的增强相是一种很有发展前途的方法。但不 同的增强相有不同的作用效果,且与连接的具体母 材有关, 寻找合适增强相, 并研究其对接头结构、界 面反应的影响,对于降低热应力提高接头强度和利 用增强相强化改善接头高温性能具有重要意义。

金与 SC 陶瓷的连接, 为避免焊接过程中金属母材

SC陶瓷与钛合金的可靠连接在航空航天领域 具有重要应用价值,本工作在无压或小压力下,研究 了在 Ag-Cu-Ti合金粉末中添加 SC颗粒对 SC陶瓷 与钛合金的复合钎焊连接。初步考察了 SC颗粒的 作用,分析研究了 SC颗粒的界面反应及其反应产

收稿日期: 2005-01-15, 修订日期: 2005-04-11

基金项目: 武器装备预研基金项目(51418050503QT0203);

高等学校博士学科点专项科研基金 20030008014

作者简介: 林国标 (1964-), 男, 高级工程师。

物和加入的 S C 颗粒对接头组织结构的影响。

1 实验方法

焊接母材为市售的再结晶 SC陶瓷与 TC4钛合 金。再结晶 SiC 为厚 7mm 的板材,密度为 2.60g/ cm³~ 2.70g/cm³, 气孔率为 15%~ 16%, 纯度大于 99%, 室温抗弯强度 80~90MPa 用金刚石锯片将 SIC陶瓷切成 30mm × 25mm × 7mm 大小的方块,棒 状的钛合金用线切割切成圆柱体, 尺寸为 ϕ 15mm × 5mm。 钛合金表面用 60目砂纸研磨, 将钛合金、S C 陶瓷用酒精清洗干净。Ag-Cu-Ti合金粉末成分 (w %)为 67. 6A g-26 4Cu-6T i 根据每种组分的密度 进行换算, 计算加入一定体积百分比的 SC 颗粒。 加分散剂、粘接剂、将粉末混合均匀成膏状后涂在 SC陶瓷与钛合金之间,控制好预置间隙,用金属丝 捆扎予以固定。添加的 SiC 颗粒的平均粒度约 84m, Ag-Cu-Ti合金粉末粒度 - 320目, 纯度均大于 99%。实验是在真空条件下完成的,真空度高于 6 ×10⁻³ Pa 温度 920℃, 保温时间 30m in 升温速率 10℃ /m in 降温速率 ~ 3℃ /m in

用扫描电镜能谱对连接层、反应界面进行了观察分析。将形成接头一侧的 SC陶瓷母材完全剥离并磨至连接层的中心部位,用 X-射线衍射对连接层进行物相分析。

2 实验结果与讨论

用 Ag-Cu-T i合金粉末连接 SiC陶瓷与钛合金的不同焊接工艺 (焊接温度 890~920℃, 保温时间

为 10~ 30m in)实验表明, 冷却到室温后, 接头从靠 近连接层的陶瓷中自行开裂, 但形成的钎料对陶瓷 和钛合金均表现有很好的润湿性和连接性(图 1a)。 图 1a上层为 SC陶瓷,其中黑色为 SC晶粒,晶粒 之间为渗入陶瓷中的 Ag Cu-Ti针料, 中层为钎料, 下层为钛合金,靠近焊料的 SC陶瓷中可见有裂缝, 裂缝的上下均有钎料,但裂缝未被钎料所填充,说明 该裂缝是在冷却过程中产生的热应力所造成的。弹 塑性力学有限元分析表明、金属和陶瓷连接、最大热 应力在近连接层的陶瓷中^[3], 再结晶 S£ 陶瓷孔隙 度高、晶粒粗大、晶粒之间又没有连接相、其强度和 韧性较低, 当近连接层的陶瓷中应力达到陶瓷所允 许的应力极限,即发生裂纹的扩展而断裂。在同样 工艺条件下,于 Ag-Cu-Ti合金粉末中加入 15vo% ~ 30vo%的 SiC 粉末颗粒,则能形成具有一定强度 的完整接头。图 1b显示了在 920℃ × 30m in焊接工 艺下,加入的 15 vo № SiC 颗粒在获得的接头连接层 中的分布以及连接层与 SC陶瓷的结合情况,连接 层中的黑色颗粒经能谱分析即为 SC 由图可见 SC 呈比较均匀的弥散分布,连接层渗透到 SC陶瓷的 孔隙中并与 SC陶瓷形成了良好的结合,结合界面 没有出现开裂。SC的热膨胀系数大大低于 Ag-Cu-Ti合金,加入 SiC颗粒后降低了连接层与 SiC陶瓷 热膨胀系数差,形成了由钛合金到连接层到 SC陶 瓷热膨胀系数梯度变化的过渡层, 实验结果表明, SC颗粒的加入显著降低了接头热应力, 形成了完 整的接头。

图 2为上述焊接形成的Ag-Cu-Ti-15 vo № SC

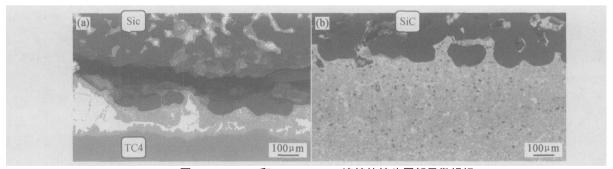


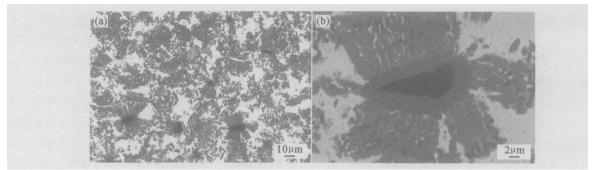
图 1 Ag-Cu-Ti和 Ag-Cu-TiSC连接的接头局部显微组织

Fig 1 M icrographs of the partial joints brazed with Ag-Cu-TiorAg-Cu-T+SiC

(a) Ag-Cu-T; (b) Ag-Cu-T+SiC

连接层背散射像,图 3为连接层中心部位的 X-衍射图谱。由图 3可见,连接层中存在 Ag相, Cu,Ti, SC, Ti, SC, TiSi化合物相。结合能谱和 X-衍射结果,图 2a连接层组织中黑色颗粒为 SC,图 2b为SC颗粒放大相,黑色的 SC颗粒周围有一明显的反

应层, 能谱分析成分(a%)为: $28.91S \div 68.44T \div 1.42Cu-0.23Ag$ 能谱定性确定含有碳, 根据上述 X 射线衍射结果, 该相应为 T_iSiC_a 。 周围灰色基体上的黑色小颗粒能谱分析含 T i和 S_i 应为 X 衍射中的 TS i相。图 2a 和 b中灰色的基体为 Cu-T 相,据图



2 Ag-Cu-T÷15vo% SiC连接层显微组织 (a)连接层内; (b) SiC颗粒

Fig 2 M icrostructure of Ag-Cu-Ti-15vol SC interlayer

(a) bealm icrograph, (b) a SC particle

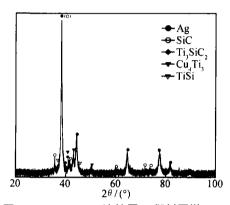


图 3 Ag-Cu-Ti-SiC连接层 X-衍射图谱

Fig. 3 X-diffraction pattern of the Ag-Cu-T+SC interlayer

3结构应为 Cu₄T₃相,能谱分析表明,还含有少量 Ag及由钛合金基体扩散来的 Al元素。图 2a中白色及图 2b中最浅色组织为 Ag相,其中固溶少量 Cu₃

图 4a为 Ag-Cu-T÷15vo% SiC连接层与 SC陶 瓷母材界面区域放大相。由图可见, 陶瓷母材与连 接层的接触面也存在反应层, 其背散射像与图 2b类 似,能谱分析其成分与 SC颗粒周围反应层基本一 样,进一步观察其附近,也散布与图 2b中形态类似 的 Ti-Si合金相, 根据能谱分析结果应分别为 TiSiC2和 TSi相。图 4b为 Ag-Cu-Ti-15vol SiC 连接层与钛合金界面区域的组织结构, 上面为 TC4 钛合金,下面为连接层,钛合金中形成了扩散带,钛 合金与连接层的界面不是直线,连接层中邻近界面 区域主要为 Ag相 (图中的白色)和 Cu-Ti相 (图中 的灰色)。Ag-Cu-Ti三元合金的室温平衡组织为 Ag 相和 Cu-Ti相,根据三元成分不同, Cu-Ti相可为多 种,如 TiCu, CuTi CujTi, CuiTi, CuiTi black 上述 的组织分析也验证连接层中 Ag相和 Cu-Ti相为基 本组成相。能谱分析表明, 钛合金中的扩散带内 Ag 及其他元素含量很少,主要为Cu-T 二元化合物。

根据 T÷Cu二元相图[16], T÷Cu化合物按 Ti含量由 高往低排,为 Ticu CuTi CusTi, CusTi和 CusTi 结合扩散规律和能谱分析结果, 图 4b中的界面扩散 带物相(从上往下)为:第一层为 TC4 钛合金基体, 成分(w%)为Ti-6A1-4V;第二层为黑色和灰色交替 相间区域,黑色相能谱分析成分(w%)为86.091 ⊨ 7. 82A ± 1. 99V-2. 18Cu-1. 92Ag灰色相能谱分析成 分 (a%) 为 67.95T÷3.47A÷0.64V-25.69Cu-2.26 Ag 由于相的尺寸小, 检测的结果可能相互有影响, 不十分准确, 但从结果看, 成分有明显差别, 前者与 钛合金基体成分接近, 判断为钛合金相, 后者的原子 比与 Cu-Ti化合物中 Ti2Cu最接近,应为 Ti2Cu相; 第三层为下面的薄层,能谱成分(a%)为 65.24T ÷ 2. 56A +29. 65Cu-2. 55Ag 应为 Ti₂Cu相; 第四层为下 面大片的浅灰色相,能谱成分(a%)为 49.92T ÷ 0.58V-45.53Cu-3.97Ag应为TCu相,附近白色区 域为 Ag相, 能谱成分(a%)为 8.38Cu-91.62Ag 观察图片, 第四层可视为连接层的一部分。由上可 见、钛由钛合金基体向连接层中扩散、铜由连接层向 钛合金中扩散,形成 Cu和 Ti含量逐步变化的扩散 反应梯度带。除了基体钛合金相外,扩散带中由钛 合金扩散进入的 A l和 V 所占比例很少, 且在各反 应层中呈逐渐降低趋势。在本实验的接头中, Ag和 Ti不形成化合物, Ag也基本不向钛合金中扩散, Ag 和 Cu相比较, Ti倾向于与 Cu形成化合物, 说明 Cu 有更高的活度,根据 Ag-Cu-Ti三元相图^[15],当 Cu 含量小于约 3.5a% 时, Ti和 Ag有可能形成 AgTi化 合物。钎料粉末的起始成分为 Ag-Cu共晶加少量 的 Ti 根据三元相图 [15], 在 920°C下, 扩散未进行前 连接层基本上为液相、Cu向钛合金中固相扩散应低 于 Ti向连接层液相扩散, 随着 Ti向连接层中扩散 时间延长,使得界面附近连接层液相大量增加,而

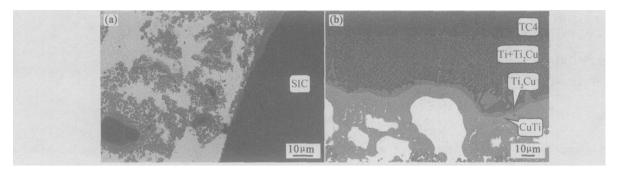


图 4 Ag-Cu-Ti-15vo% SiC连接层的界面反应区域背散射像 (a)与 SiC陶瓷界面; (b)与钛合金界面

Fig 4 Back scattered electron in ages of interfacial zone of Ag-Cu-T÷15vol SiC interlayer with SiC ceram ics or T÷alby (a) with SiC ceram ics, (b) with T÷alloy

S汇颗粒没有随着扩散而迅速向界面附近迁移, 致使界面附近连接层中没有 S汇颗粒。 Ti也会由界面附近向整个连接层扩散, 与 S汇颗粒、S汇陶瓷母材表面发生界面反应, 形成如上分析的 T_iSIC_2 和 T_i Si化合物, 反应剩余的 A_g —Cu-Ti液相在冷却过程中形成以上分析所见的连接层中的 A_g 相, CuTi相和 Cu-Ti, 相。

随着 SC 含量的增加, 图 5所示的含 30vo% SC颗粒连接层的背散射放大相、虽 SC颗粒反应生 成物的基本形态与图 2b 15vo 1% SC 含量的 SC 反 应类似,但颗粒周围的反应层明显变薄。比较 S℃ 陶瓷母材与连接层的反应, 也发现类似 规律。图 6 为不含 SiC 颗粒的 Ag Cu-Ti与 SiC 陶瓷母材的反 应,由图可见, S℃陶瓷的晶粒表面形成了均匀反应 层, 反应层附近连接层中散布有黑色的 TiSi化合 物,图中两种不同衬度灰色相为不同含 Ti量的 Cu-Ti相, 白色为 Ag相。与之相比较的图 4a为 Ag-Cu-T÷15vo% SC的连接层与陶瓷母材的界面,该界面 反应连接层为不连续的, 且厚度不一致。连接层中 SC颗粒含量增加导致连接层和陶瓷母材的界面反 应层变薄和不均匀, 将会降低连接层和陶瓷母材的 结合强度。过多的 SiC 颗粒存在, 使得 Ag-Cu-Ti液 相不足以润湿所有的 SC颗粒, 阻碍连接层的致密 化和合金化,如 SC颗粒达 60vo % 时, 焊料反应不 完全, 其外观保持为烧结前的形状和颜色, 沿着焊料 与陶瓷的界面能剥离开,显微观察表明连接层较疏 松, 孔隙度大, 连接层与陶瓷之间基本上无连接反 应。另外, SC 颗粒体积的增加, 也使得焊接时形成 的连接层流动性变差,连接层变厚(图 1b),但适量 的 SiC 并在一定的焊接压力作用下则影响不大。综 上分析, 一方面 SiC 颗粒的加入会降低接头的热应 力,另一方面过多的加入,会降低连接层与陶瓷母材

的结合强度及连接层本身的强度,综合两方面考虑,加入 SC的体积量不宜超过 30%。

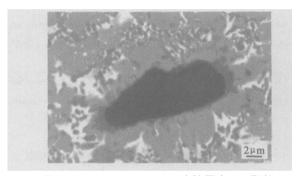


图 5 Ag-Cu-Ti-30vo% SIC连接层中 SIC颗粒 Fig. 5 M icrograph of the SIC particle in Ag-Cu-Ti-30vo% SIC interlayer

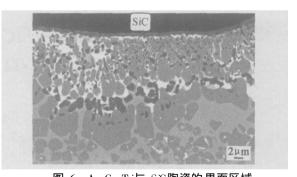


图 6 Ag-Cu-Ti与 SiC陶瓷的界面区域
Fig 6 Micrograph of the zone including interface between Ag-Cu-Ti interlayer and SiC body

3 结 论

(1)用合金化 Ag-Cu-Ti粉及 SC 粉组成的混合粉末真空无压钎焊 SC 陶瓷和 Ti合金,能形成 SC 颗粒均匀分布,且与基体 Ag-Cu-Ti合金结合良好的复合材料连接层。加入 15 vo% ~ 30 vo % SC 粉末,能明显降低接头热应力,形成完整的复合接头。

(2)加入的 SC 颗粒、SC 陶瓷母材与连接层中的 Ti起反应形成表面反应层 Ti₈SC₂ 及分布于 Ag-Cu-Ti合金中的 Ti+Si化合物。随 SC 颗粒增加,反应层变薄,过多的 SC 颗粒对接头的强度不利。

参考文献:

- [1] 刘会杰, 玛吉才, 钱乙余, 等. SiC 陶瓷与 TC4钛合金反应针焊的研究 [J]. 焊接、1998。(11): 22-25.
- [2] 冀小强, 李树杰, 马天宇, 等. 用 Zr/Nb复合中间层连接 S汇陶瓷与 N i基高温合金 [J]. 硅酸盐学报, 2002, 30 (3): 305-310
- [3] TOSH HIRO YAMADA, MOTOHIRO SATOH, AK DM I KOHNO, et al. Residual stress estimation of a silicon carbide-kovar joint [J]. Journal of Materials Science, 1991 (26): 887-2892
- [4] FU JIO TAMA I, MASAAK I NAKA. Microstructure of interface of SC/Cu-Ag-Ti/Cu, Ni[A]. Proceeding of Designing of Interfacial Structures in Advanced Materials and Their Joints[C]. Japan, 2002 634-639.
- [5] LIU Huijie FENG Ji-cai QIAN Yiyu Microstructure and strength of the SiC/TiAl joint brazed with Ag-Cu-Ti filler metal [J]. Journal of Materials Science Letters, 2000, 19 (14): 1241-1242
- [6] TILLM ANN F, LUGSCHE DER F, SCHLM BACH K, et al. Heat-resistant active brazing of silicon nitride[J]. Welding Journal 1998, 77(3): 103-109.
- [7] RICCARDIB, NANNETTIC A, WOLTERSDORF J et al Joining of SiC based ceramics and composites with Si-16Ti

- and S÷18Cr eutectic albys[J]. International Journal of Materials & Product Technology, 2004, 20(5-6): 440-451
- [8] 熊华平,李晓红, 毛唯, 等. Cu-N ∓T i系合金钎料对 SɨN₄ 陶瓷自身及其与金属的连接研究 [J]. 材料科学与工艺, 1999(7): 148-152
- [9] AKSELSEN O M. Advances in brazing of ceramics [J]. Journal of Materials Science, 1992 (27): 1989 – 2000.
- [10] WOO-CHUN LEE Joining of nickel-based Inconel 600 alloy to alumina using Ag-Cu-Ti alby and soft metals[J]. Journal of Materials Science Letters, 1996, 15(1): 29-31.
- [11] LI Shu-jie DUAN Hu+ping LIU Shen, et al. Intendiffusion involved in SHS welding of SiC ceramic to itself and to Ni-based superalby [J]. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials, 2000 (18): 33-37.
- [12] 孙德超, 柯黎明, 邢丽, 等. 陶瓷与金属梯度过渡层的 自蔓延高温合成 [J]. 焊接学报, 2000, 21(3): 44-47.
- [13] ZHU M in-guang CHUNG D D L. In proving the strength of brazed joints to alumina by adding carbon fibres [J]. Journal of Materials Science, 1997, 32(20): 5321-5333.
- [14] 杨建国, 方洪渊, 万鑫. Ag-Cu-T i活性钎料加入 A l O₃ 陶瓷颗粒对 A l O₃ 陶瓷钎焊接头性能的影响 [J]. 材料 科学与工艺, 2001, 9(Supp lin ent): 676-678
- [15] VILLARS P, PR NCE A, OKAMOTO H. Handbooks of Ternary A lloy Phase Diagram's [M]. ASM, 1997. 2353 – 2359
- [16] 虞觉奇, 易文质, 陈邦迪, 等. 二元合金 状态图集 [M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1984. 574

M icrostructures of SiC/Ti Alloy Joints Brazed with (Ag-Cu-Ti)-SiC_p Interlayer

LN Guo-biao¹, HUANG Ji-hua¹, MAO Jian-ying², LIH ai-gang²

(1. School of Material Science and Engineering, University of Science and Technology, Beijing 100083, China 2 703 Institute of the First Academy of CASC, Beijing 100000, China)

Abstract By using the mixed powder of albying Ag-Cu-Ti and $15vo\% \sim 30vo\%$ SC powders as vacuum non-pressure brazing material, the joints of SC ceramics /T+alby with SC reinforced Ag-Cu-Ti interlayer were acquired. Experimental results demonstrate that the SC particles evidently reduce the thermal stress of the joints, the Ti in the interlayer react with SiC particles and SiC ceramics body, forming Ti₃SiC₂ reactive layers and T+Si compound distributing in Ag-Cu-Ti alloy. With the increase of the amount of SiC particles, the reactive layers become thin. The inter-diffusion between the Cu element in the interlayer and the Ti element in T+alloy results into the formation of interfacial Cu-Ti phase diffusion layers.

Keywords SC; Tialby, bonding composite brazing